

# DIN EN ISO 16773-3:2009-09 (D)

**Beschichtungsstoffe - Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) von beschichteten Proben mit hoher Impedanz - Teil 3: Verarbeitung und Analyse von Daten von Testschaltkreisen (ISO 16773-3:2009); Deutsche Fassung EN ISO 16773-3:2009**

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>		<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Beschreibung von Testschaltkreisen.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Bauelemente in den Testschaltkreisen.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Fehlergrenzen der Bauelemente.....</b>	<b>5</b>
<b>2.4</b>	<b>Beschreibung des Schaltkreises .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Durchführung.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Datenanalyse .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Darstellung der Ergebnisse.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Akzeptanzkriterien für das Messsystem .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Wiederholpräzision und Vergleichpräzision.....</b>	<b>8</b>